

産業構造審議会知的財産分科会
第 1 回審査品質管理小委員会
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成 26 年 9 月 10 日（水） 10 時 00 分～12 時 00 分
会 場：特許庁庁舎 16 階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 資料説明
 - （1）審査品質管理に関する現状の取組について
 - （2）審査品質管理に関する評価項目及び評価基準（案）について
3. 討議
4. 今後のスケジュールについて

（配布資料）

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料 1 「審査品質管理小委員会」の設置について

資料 2 審査品質管理の現状と今後の進め方

資料 3 質の高い審査を実現するための取組（特許審査）

参考資料 3－1 平成 25 年度特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書

参考資料 3－2 特許審査に関する品質ポリシー

参考資料 3－3 特許審査の品質管理に関するマニュアル

参考資料 3－4 「審査の進め方」（「特許・実用新案審査基準」第 IX 部）

資料 4 質の高い審査を実現するための取組（意匠審査）

参考資料 4－1 意匠審査に関する品質ポリシー

参考資料 4－2 「審査の進め方」（「意匠審査基準」第 11 部）

資料 5 質の高い審査を実現するための取組（商標審査）

参考資料 5－1 商標審査に関する品質ポリシー

資料 6 欧米における品質管理体制

資料 7 審査品質に関する評価項目及び評価基準（案）

参考資料 7－1 PCT ガイドライン第 21 章